遷移確率の測定を目的としたランタノイドイオンの レーザー誘起ブレークダウン分光分析

中村信行研究室 直井祐樹

1. 序論

1.1 背景

中性子星合体が r プロセス元素の起源であ るという説が有力となっている。r プロセスと は中性子密度が 10^{20} - 10^{30} cm⁻¹程度の環境で起 こり、速く中性子を捕獲することで重元素を 合成する過程である[1]。r プロセスでは不安 定な核種を経由するような元素合成が可能で ある。特にプラチナ、金、ウラン、ランタノイ ド元素などが r プロセスでよく合成されるこ とが知られている。したがって、これらの元 素が生成されるような天体現象が観測されれ ば、そこで r プロセスが起こっていると考え られる。

中性子星合体はrプロセスが起こるような、 中性子過剰な現象だと考えられている。rプロ セスにより重元素合成が起こっていることを 検証する有力な方法の一つは、中性子星合体 における電磁波観測の結果と吸収係数を考慮 したモデル計算を比較することである。これ により、中性子星合体によってどの元素がど れくらい合成されたのかを推定し、rプロセス 元素が生成されていることを確かめることが できる。モデル計算には重元素吸収係数が必 要となるが、Tanaka らは Se(Z=34)、Ru(Z=44)、 Te(Z=52)、Ba(Z=56)、Nd(Z=60)、Er(Z=68)の吸 収係数を用いたモデル計算を行った[2]。その 理由は異なる開殻元素の吸収係数を考慮する ためである。Baはs開設、SeとTeはp開設、 Ruはd 開設、NdとErはf 開設な元素である。またこれらの元素のイオン化状態は、合体か ら1日後以降で支配的に存在する中性原子か ら2価イオンまでが考慮されている。ランタ

ノイド元素を含む重元素の生成を考慮したモ デル計算と中性子星合体の電磁波観測結果を 比較すると、良い一致を示した[3]。このこと から中性子星合体によってランタノイド元素 が生成されていることが示され、中性子星合 体が r プロセス元素の起源であるという説が 有力となった。

1.2 レーザー誘起ブレークダウン分光法

レーザー誘起ブレークダウン分光法(Laser Induced Breakdown Spectroscopy: LIBS)は試料 表面にレーザーを集光照射してプラズマを生 成し、分光観測する手法である。まず試料に レーザーを集光照射し、吸収させる。このと き、集光されていることによってパワー密度 が大きくなり、多光子吸収も起こる。この吸 収過程によって表面付近では試料が気化し、 原子の一部はイオン化される。さらに表面か ら電子が放出される。次に、放出された電子 は逆制動放射と呼ばれる、光を吸収して加速 することでエネルギーを得るような現象を起 こす。エネルギーを得た電子は原子と衝突す ることで原子を励起したり、イオン化したり する。レーザー照射が終了すると、プラズマ は加熱されることはないため、さらに膨張し ながら温度が減少していく。このときプラズ マ中で励起状態にあった原子やイオンは発光 しながら基底状態へ遷移していく。

LIBS では試料周辺に雰囲気ガスが必要で ある。雰囲気ガスの種類と圧力を変化させる と、プラズマの広がり方が変化することが知 られている[4]。これがプラズマから放出され る発光線の強度と線幅に影響を与える。よっ て LIBS による実験では雰囲気ガスの種類と 圧力を適切に選定することが重要である。

次に LIBS における遷移確率の導出方法に ついて説明する。LIBS で遷移確率を測定する 上で重要な条件は局所熱平衡状態の成立であ る。局所熱平衡状態が成立するとポピュレー ションがボルツマン分布に従うため、発光強 度 *I* と遷移確率 *A* は次のように表される[5]。

$$\ln\left(\frac{l\times\lambda}{g\times A}\right) = -\frac{1}{kT}E + \ln\left(\frac{hc}{4\pi}\frac{N}{Z}\right) \quad (1.1)$$

λは波長、gは上準位の統計重率、Eは上準 位のエネルギー、hはプランク定数、cは光速 度、Nは数密度、Zは分配関数、kはボルツマ ン定数、Tはプラズマ温度である。(1.1)式に従 って、横軸を上準位のエネルギーE、縦軸を (1.1)式の左辺をとったグラフをボルツマンプ ロットという。

ボルツマンプロットではまず遷移確率がす でに分かっている遷移について、観測された 発光強度を利用してグラフ上にプロットする。 次にグラフ上のプロットから上準位のエネル ギーに対する一次関数を作成する。最後に、 遷移確率が分かっていない遷移について、上 準位のエネルギーが既知であれば、観測され た発光強度を導出した一次関数に当てはめる ことで未知の遷移確率を導出することが可能 である。

以上のようにボルツマンプロットを作成す るためには、局所熱平衡状態における強度比 を精度よく得ることが重要である。そのため には自己吸収のないプラズマを観測すること が必要になる。LIBS では試料プラズマの光学 的な厚さを変えるために試料純度を変化させ、 自己吸収を抑えるという方法がある。遷移に よって吸収のしやすさが異なるため、自己吸 収が起こると強度比が変化してしまう。よっ て LIBS では自己吸収が起こらないような試 料純度での観測が重要である。

1.3 目的

中性子星合体の吸収係数を考慮したモデル 計算では限られた元素の原子データのみで行 われていた。計算をより精度の高いものにす るために重元素、特にランタノイド系元素に おける束縛--束縛遷移の遷移確率等のデータ が求められている。そのため我々はあらゆる 重元素における幅広い遷移確率を実験的に導 出することを目的としている。そこで我々は プラズマ分光法に分類される LIBS 装置を立 ち上げ[6]、重元素の遷移確率の導出を目指す ことにした。本研究ではランタノイド元素の 一つであるエルビウムに注目し、LIBS 装置を 用いて実験を行った。またアメリカ国立標準 技術研究所 (National Institute of Standards and Technology: NIST)のデータ ベース[7]に記載されている原子データは古 いものであるため、それらの検証も目的とし ている。

2 実験装置

本研究では LIBS 装置を用いて実験を行っ た。図 2.1 で本研究において使用した LIBS 装 置の構成を説明する。本実験系では光源に Q スイッチ Nd:YAG レーザーを使用しており、 集光して試料に照射している。試料は円柱状 のものを使用しており、らせん状に動かすこ とで試料の常に新しいところにレーザーを照 射することが可能である。そして分光器にエ シェル型分光器、検出器には sCMOS を使用 している。Q スイッチ Nd:YAG レーザーと sCMOS を同期することで、実験系を制御して いる。



図 2.1 LIBS 装置概略図

3. 実験

ここではレーザーを照射してから観測を開 始するまでの時間を遅延時間と呼んでいる。 本研究では LIBS 装置を用いて以下の実験を 行った。

(1) 純度 99.9 wt%の Er 試料を用いた測定

(2) 露光時間依存性測定

(3) 遅延時間依存性測定

ここで、観測した発光線の波長域は(2)、(3)、 はおよそ 350 から 400 nm、(1)は 350 から 400 nm と 400 から 450 nm に設定した。ま た試料は(1)はエルビウム 99.9 wt%、(2)と(3) はエルビウム 10 wt%の Al/Er 合金を用いた。 それぞれの実験を行った目的を順に説明して いく。

(1)は LIBS 装置を用いてエルビウムの発光 線を観測すると、どのように見えるかを確か めるためのもので ある。波長域は NIST のデ ータベース[7]より、中性原子から 2 価イオン までのエルビウムがよく観測される範囲を選 択した。また雰囲気ガスについてはアルゴン を 200 Pa 程度にして実験を行った。理由は アルゴンを 200 Pa に雰囲気ガスを設定する と、発光強度が強く、線幅が小さい試料スペ クトルが得られたからである[8]。(2)と(3)も雰 囲気ガスの条件は同様に設定した。また遅延 時間は 1 µs、観測時間を 10 µs、溜め込み回 数を 10 回とした。

(2)は適切な露光時間を決定するためのも のである。露光時間が長いときは弱い遷移も 見えるが、局所熱平衡状態を保てなくなって しまう。そのため適切な露光時間を決定する 必要がある。そこで先行研究参考に遅延時間 は1ps、露光時間をまずは1psとした。次に 露光時間を1psと2psとし、溜め込み回数 を操作することで観測時間の合計を合わせた。

(3)では局所熱平衡状態がどの程度保たれ ているかを調べるためのものである。遅延時 間を1から10 µs 間で1 µs ずつ変化させ、観 測時間を2 µs として観測した。

4. 実験結果

4.2 純度 99.9wt%の Er 試料を用いた測定

観測された Er の発光線と、NIST のデータ ベース比較したものを図 4.1 に示した。



図 4.1 Er 純度 99.9%試料と NIST のデータベー ス[7]の比較

観測されたスペクトルの強度に合わせるため に、NIST のデータベースから参照した発光 強度は価数ごとに補正をかけた。中性原子は 1/8、1 価イオンは 1、2 価は 1/400 だけ掛け ている。ここからエルビウムの 1 価イオンが 最も強く観測される結果が示された。これに より ErII に焦点を当てて実験を進めること にした。

4.3 露光時間依存性

ボルツマンプロットで遷移確率を導出する ためには、既知の遷移確率を必要とする。そ こで NIST のデータ ベースより、50 nm の 範囲で ErII における既知の遷移確率の数が 多い 350 から 400 nm を観測する波長域とし た。また局所熱平衡状態により近いプラズマ を観測するために観測時間を減少させ、溜め 込み回数を増加させた。さらに自己吸収が無 視できるプラズマを生成するために Er 純度 が 10 wt%の Al/Er 試料を用いて実験した。 得られたスペクトルの発光強度を用いてボル ツマンプロットを作成すると図 4.2 のように なった。



図 4.2 遅延時間 1 µs、観測時間 1 µs、溜め込み 数 100 回における ErII のボルツマンプロット

観測できた ErII において遷移確率が既知の 発光線の本数が 9 本程度であった。次に観測 できる ErII の発光線の本数を増やすために 観測時間を 2 µs、溜め込み回数 200 回に増加 させた。この実験から得られたボルツマンプ ロットを図 4.3 に示した。



図 4.3 遅延時間 1 µs、観測時間 2 µs、溜め込み 数 200 回における ErII のボルツマンプロット

図 4.3 のように、グラフ上にプロットできる 発光線の本数は 30 本程度に増加した。次に観 測時間は 1 µs、溜め込み回数を 400 回にして 観測した。観測時間の合計は図 4.3 で示した ものと等しい。この実験から得られたボルツ マンプロットを図 4.4 に示した。



図 4.4 遅延時間 1 µs、観測時間 1 µs、溜め込み 数 400 回における ErII のボルツマンプロット

図 4.4 より、観測できた ErII の発光線の本数 は観測時間 1 µs、溜め込み回数 100 回のもの と比べて増加しなかった。その理由として、 観測した波長域において遅延時間 1 µs、観測 時間 1 µs の条件下では 10 本程度の遷移だけ が起こっているからだと考える。

4.4 遅延時間依存性

遅延時間を1 µs から10 µs まで1 µs ずつ 変化させて観測した。このとき観測時間は2 µs に固定している。

観測されたプラズマの温度は(1.1)より、ボル ツマンプロットの傾きから求められる。また 図 4.5 の不確かさはボルツマンプロットの傾 きを最小二乗法で導出した時の不確かさから 算出した。プラズマ温度を導出するために使 用したボルツマンプロットは、NIST のデータ ベースに遷移確率が報告されている 5 つの発 光線のみから作成した。ただし、使用してい る遷移確率の値は図 4.2、図 4.3、図 4.4 と同様 に NIST のデータベースよりも不確かさが小さ い、J.E.Lawler *et al.*の文献[9]から参照している。

図 4.5 より 10 µs 間でプラズマ温度が 1500 K程度低下していることがわかる。また図 4.3 の温度と、図 4.5 の遅延時間が 1 µs のところ を比較すると、実験条件が等しいが、プラズ マ温度が約 2 倍異なる。プラズマ温度はボル ツマンプロットを直線でフィッテイングした ときの傾きで決定される。これは図 4.5 のプ ラズマ温度を決定するためのボルツマンプロ ットにおける横軸の範囲と図 4.5 の横軸の範 囲が異なることが原因だと考えられる。図 4.3 の測定のほうが横軸の範囲が広く、データ点 も多いため、そちらの値が真の値に近いと考 える。しかし、図 4.5 の温度変化も相対的に は正しいと考える。図 4.5 より遅延時間が 1 µs と 3µs の時のプラズマ温度が 5200 K、と 4200 K だったことから、露光時間中の温度変 化は最大で 1000 K 程度と考えられる。



図 4.5 プラズマ温度の遅延時間依存性

4.5 遷移確率の導出

次に ErII において上準位のエネルギーは分 かっているが、遷移確率が分かっていない遷 移が観測できたため、遷移確率の導出を試み た。該当するのは NIST のデータベースより 波長 393.863 nm の遷移で、既知の情報を表 4.1 にまとめた[7]。表 4.1 と、横軸を広く取り、 プロット数の最も多い、遅延時間 1 µs、露光 時間 2 µs、溜め込み回数 200 回で ErII を観測 した図 4.3 のボルツマンプロットを用いて波 長 393.863 nm の遷移確率を導出する。図 4.3 のボルツマンプロットから最小二乗法で近似 した上準位のエネルギーに対する 1 次関数は 次のようになった。

$$\ln\left(\frac{I\times\lambda}{g\times A}\right) = -0.9541 E - 7.559 \quad (4.1)$$

ここで、エネルギーの単位は eV を使用してい る。統計重率gが全角運動量Jを用いてg=2J+1と表されることに注意して、式(4.1)に LIBS で 測定した発光強度I、波長 λ 、表 4.1 で示され ている上準位のエネルギーと上準位の全角運 動量を利用して遷移確率Aについて解くと、

遷移確率は 1.9×107/s という値になった。この 遷移の上準位について、NIST のデータベース では、奇対称性を持ち J=11/2 の準位というこ とだけが特定されており、電子配置は明らか になっていない。そこで GRASP コードによ る計算結果との比較を表 4.2 に示す。表 4.2 に おいて、番号は Erll で波動関数が奇関数かつ、 全角運動量が11/2を満たすエネルギー準位を 小さいほうから数え上げて何番目に来るかを 示している。そして 12、13、14 番目のエネル ギー準位は、エネルギーの大きさから波長 393.863 nm の遷移の上準位の候補として考え た。この表 4.2 より、GRASP 計算において 13 番目の 4f¹²6p が波長 393.863 nm の遷移におけ る上準位の電子配置に相当することが推定さ れる。その理由として、番号 12 と 14 の遷移 の遷移確率が 103 程度と、実験結果と比較し て小さいからである。よって12、14番目の準 位から基底状態に落ちる遷移が波長 393.863 nmの遷移に該当するとは考えにくい。しかし ながら、この計算は下の準位が基底状態であ ると仮定したものであるため、下の準位が励 起状態である可能性も含めてより詳細に検討 する必要がある。

5. 結論

ErII の観測を行い、波長 393.863 nm の遷 移の遷移確率を導出した。その値が 1.9×107/s となった。この遷移の上準位の電子配置は NIST のデータベースでは明らかになってい ないため、GRASP 計算との比較を行った。そ の結果、波長 393.863 nm の遷移の上準位の 電子配置は 4f¹²6p であると推定した。

表 4.1 波長 393.863 nm の遷移データ[7]

波長	下準位のエネルギー	下準位		
	- 上準位のエネルギー	一上準位		
393.863	$0.000(cm^{-1})$	$4f^{12}(^{3}H_{6})6s_{1/2}$ 13/2		
nm	$- 25382.379(\text{cm}^{-1})$	— ? o 11/2		

表 4.2 電子配置の検証

NIST[7]			Present Calculation(GRASP)			
番	電子	Ε	番	電子	Ε	A (/-)
号	配置	(cm ⁻¹)	号	配置	(cm ⁻¹)	A(/\$)
12	?	24688	12	$4f^{11}5d6s$	25376	3.0×10 ³
13	?	25382	13	$4f^{12}6p$	25395	1.0×10 ⁸
14	$4f^{12}6p_{1/2}$	25592	14	$4f^{11}5d^2$	26459	5.1×10 ³

参考文献

[1] 野本憲一 「元素はいかにつくられたかー超新星 爆発と宇宙の化学進化」(岩波書店,2007)
[2] M. Tanaka *et al.*, ApJ, 852:109 (12pp) (2018)
[3] M. Tanaka *et al.*, PASJ, 69(6), 102(1–7) (2017)
[4]赤岡克昭 JAEA-Research 2015-012 (2015)
[5]Sony George, *et al.*, Appl Phys A (2010) 98: 901–908
[6]横田大地 修士論文 電気通信大学
[7]NIST Atomic Spectra Database [online]
<https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database>
[8]岩田昌幸 卒業論文 電気通信大学
[9]J. E. Lawler *et al.*, ApJSS, 178:71Y88,(2008)